

**Dostawa zestawu mikroskopów dydaktycznych w ramach Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej ZP/259/050/D/11**

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>

**OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE**

Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków określonych w pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne może okazać się przedłużenie początkowo przewidzianych terminów ze względu na zachowanie zasady równego traktowania oraz warunków konkurencyjności zamówienia.

**SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA****I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe**

Oficjalna nazwa:

Krajowy numer identyfikacyjny: *(jeżeli jest znany)*

Adres pocztowy: [ul. G. Narutowicza 11/12](#)

Miejscowość: [Gdańsk](#)

Kod pocztowy: [80-233](#)

Państwo: [PL](#)

Punkt kontaktowy: [Politechnika Gdańska Biuro Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej](#)

Tel.: [+48 583486367](#)

Osoba do kontaktów: [Jakub Pogorzelski](#)

E-mail: [jakpogor@pg.gda.pl](mailto:jakpogor@pg.gda.pl)

Faks: [+48 583472913](#)

**Adresy internetowe (jeżeli dotyczy)**

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): <http://www.pg.gda.pl>

Adres profilu nabywcy (URL): <http://www.pg.gda.pl>

**I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO**

**Instytucja zamawiająca** (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/18/WE)

**Podmiot zamawiający** (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/17/WE – Zamówienia sektorowe)

## Dostawa zestawu mikroskopów dydaktycznych w ramach Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej ZP/259/050/D/11

### SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

#### II.1) OPIS

##### II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Dostawa zestawu mikroskopów dydaktycznych w ramach Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej ZP/259/050/D/11

##### II.1.2) Krótki opis (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych - wolnych od wszelkich wad, bez wcześniejszej eksploatacji i nie będących przedmiotem praw osób trzecich czterech mikroskopów: trzy mikroskopy AFM i jeden mikroskop STM wraz z kompatybilnymi akcesoriami zwanym dalej „Zestawem”. Realizacja odbywa się w ramach projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej.

Przedmiot zamówienia będzie służył jako narzędzie dydaktyczne. W skład zestawu wchodzi cztery mikroskopy. Dwa z nich powinny spełniać parametry i właściwości przedstawione w załączniku nr 7 pkt. 1 a) do SIWZ, trzeci mikroskop powinien spełniać minimalne parametry i właściwości przedstawione w załączniku nr 7 pkt. 1 b) do SIWZ, czwarty mikroskop powinien spełniać minimalne parametry i właściwości przedstawione w załączniku nr 7 pkt. 1 c) do SIWZ.

2. W skład zestawu powinny znaleźć się również kompatybilne akcesoria:

- 400 sond typu kontaktowego
- 400 sond do trybu przerywanego kontaktu
- 2 próbki wzorcowe
- 3 stoliki pasywne antywibracyjne
- 1 stolik aktywny antywibracyjny
- komputer przenośny dla prowadzącego zajęcia wraz z oprogramowaniem zainstalowanym na dostarczanych mikroskopach.

3. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi także doposażenie zestawu zwane dalej „doposażeniem”, o parametry i właściwości opisane w załączniku 7 pkt. 2 do SIWZ. Pierwszą kategorię stanowią funkcje i konstrukcja mikroskopów AFM, które znacząco ułatwiają pracę w warunkach dydaktycznych. Drugą kategorią są dodatkowe funkcje pomiarowe mikroskopów AFM. Trzecią kategorią jest doposażenie mikroskopu STM.

Zamawiający dopuszcza doposażenie o wszystkie bądź wybrane przez Wykonawcę elementy. Doposażenie jest drugim obok „CENY” kryterium oceny ofert – „Kryterium Przedmiotowe” – szczegółowa punktacja zawarta jest w rozdziale XII. SIWZ „Kryteria oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty”.

Wykonawca może uzyskać dodatkowo maksymalnie 60 pkt. jeżeli oferta zapewni, że w skład zestawu w przynajmniej jednym mikroskopie znajdzie się dodatkowy sprzęt, parametr, funkcja.

Uwaga!

Doposażenie mikroskopów AFM nie musi znaleźć się w jednym mikroskopie. Zamawiający dopuszcza zainstalowanie dodatkowego sprzętu w rozbiciu na 3, pod warunkiem, że sposób konfiguracji gwarantuje prawidłową pracę. Doposażenie musi być kompatybilne z mikroskopami spełniającymi minimalne parametry przedstawione w załączniku 7 pkt 1 a), b) i c) do SIWZ.

W skład każdego mikroskopu wchodzi również kompatybilny komputer wraz z oprogramowaniem zapewniającym sterowanie pracą mikroskopu, opracowanie i prezentację danych pomiarowych.

Szczegóły odnośnie licencji na oprogramowanie zawarte jest w § 5 wzoru umowy będącym załącznikiem nr 5 do SIWZ.

4. Dostawa ma odbyć się w miejscu wskazane w Specyfikacji w rdz. III pkt 2 SIWZ, wraz z instancją i dwu dniowym szkoleniem instruktazowym.

Dostawa zostanie uznana za zrealizowaną w momencie podpisania protokołu odbioru – załącznik nr 6 do SIWZ bez zastrzeżeń przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego.

W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczanego zestawu Zamawiający odmówi odbioru.

W przypadku zaistnienia wyżej wymienionej sytuacji naliczone zostaną odsetki karne – szczegółowe informacje dotyczące warunków odbioru i szkolenia zawarte są we wzorze umowy będącym załącznikiem nr 5 do SIWZ.

##### II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	38510000	
Dodatkowe przedmioty	80510000	
	48000000	

**Dostawa zestawu mikroskopów dydaktycznych w ramach Projektu Centrum  
Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej ZP/259/050/D/11**

	30232110	
	30213000	

**Dostawa zestawu mikroskopów dydaktycznych w ramach Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej ZP/259/050/D/11****SEKCJA IV: PROCEDURA****IV.1) RODZAJ PROCEDURY****IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)**

- Otwarta
- Ograniczona
- Ograniczona przyspieszona
- Negocjacyjna
- Negocjacyjna przyspieszona
- Dialog konkurencyjny

**IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE****IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający (podano w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy)**

[zp/259/050/D/11](#)

**IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną (jeżeli są znane):**

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez:

- SIMAP
- OJS eSender

Login: [ENOTICES\\_JakubPogorzelski](#)

Dane referencyjne ogłoszenia: [2011-119558](#) (rok i numer dokumentu)

**IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy)**

Numer ogłoszenia w Dz.U.: <a href="#">2011/S</a>	z dnia	(dd/mm/rrrr)
<a href="#">165-272737</a>	<a href="#">30/08/2011</a>	

**IV.2.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

[26/08/2011](#) (dd/mm/rrrr)

## Dostawa zestawu mikroskopów dydaktycznych w ramach Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej ZP/259/050/D/11

### SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

#### VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY

(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

- Procedury niepełnej
- Sprostowania
- Informacji dodatkowych

#### VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

<input type="radio"/> Postępowanie o udzielenie zamówienia została przerwane. <input type="radio"/> Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne. <input type="radio"/> Zamówienia nie udzielono.
<input type="radio"/> Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji.

#### VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA

(o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty mają być zmienione lub dodane, proszę zawsze podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia)

##### VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji lub publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalnymi informacjami.

- Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
- Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
- W obu przypadkach

##### VI.3.2) Ogłoszenie lub odpowiednia dokumentacja przetargowa

- W ogłoszeniu pierwotnym
- W odpowiedniej dokumentacji przetargowej (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
- W obu przypadkach (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

##### VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)	1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych - wolnych od wszelkich wad, bez wcześniejszej eksploatacji i nie będących przedmiotem praw osób trzecich czterech mikroskopów: trzy mikroskopy AFM i jeden mikroskop STM wraz z kompatybilnymi akcesoriami zwanym dalej „Zestawem”. Realizacja odbywa się w ramach projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej. Przedmiot zamówienia będzie służył jako narzędzie dydaktyczne. W skład zestawu wchodzi cztery mikroskopy.	1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych - wolnych od wszelkich wad, bez wcześniejszej eksploatacji i nie będących przedmiotem praw osób trzecich czterech mikroskopów: trzy mikroskopy AFM i jeden mikroskop STM wraz z kompatybilnymi akcesoriami zwanym dalej „Zestawem”. Realizacja odbywa się w ramach projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej. Przedmiot zamówienia będzie służył jako narzędzie dydaktyczne. W skład zestawu wchodzi cztery mikroskopy. Dwa z nich powinny

## Dostawa zestawu mikroskopów dydaktycznych w ramach Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej ZP/259/050/D/11

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
	<p>Dwa z nich powinny spełniać parametry i właściwości przedstawione w załączniku nr 7 pkt. 1 a) do SIWZ, trzeci mikroskop powinien spełniać minimalne parametry i właściwości przedstawione w załączniku nr 7 pkt. 1 b) do SIWZ, czwarty mikroskop powinien spełniać minimalne parametry i właściwości przedstawione w załączniku nr 7 pkt. 1 c) do SIWZ.</p> <p>2. W skład zestawu powinny znaleźć się również kompatybilne akcesoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 400 sond typu kontaktowego</li> <li>- 400 sond do trybu przerywanego kontaktu</li> <li>- 2 próbki wzorcowe</li> <li>- 3 stoliki pasywne antywibracyjne</li> <li>- 1 stolik aktywny antywibracyjny</li> <li>- komputer przenośny dla prowadzącego zajęcia wraz z oprogramowaniem zainstalowanym na dostarczanych mikroskopach.</li> </ul> <p>3. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi także doposażenie zestawu zwane dalej „doposażeniem”, o parametry i właściwości opisane w załączniku 7 pkt. 2 do SIWZ. Pierwszą kategorię stanowią funkcje i konstrukcja mikroskopów AFM, które znacząco ułatwiają pracę w warunkach dydaktycznych. Drugą kategorią są dodatkowe funkcje pomiarowe mikroskopów AFM. Trzecią kategorią jest doposażenie mikroskopu STM. Zamawiający dopuszcza doposażenie o wszystkie bądź wybrane przez Wykonawcę elementy. Doposażenie jest drugim obok „CENY” kryterium oceny ofert – „Kryterium Przedmiotowe” – szczegółowa punktacja zawarta jest w rozdziale XII. SIWZ „Kryteria oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty”. Wykonawca może uzyskać dodatkowo maksymalnie 60 pkt.</p>	<p>spełniać parametry i właściwości przedstawione w załączniku nr 7 pkt. 1 a) do SIWZ, trzeci mikroskop powinien spełniać minimalne parametry i właściwości przedstawione w załączniku nr 7 pkt. 1 b) do SIWZ, czwarty mikroskop powinien spełniać minimalne parametry i właściwości przedstawione w załączniku nr 7 pkt. 1 c) do SIWZ.</p> <p>2. W skład zestawu powinny znaleźć się również kompatybilne akcesoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 400 sond typu kontaktowego</li> <li>- 400 sond do trybu przerywanego kontaktu</li> <li>- 2 próbki wzorcowe</li> <li>- 3 stoliki pasywne antywibracyjne</li> <li>- 1 stolik aktywny antywibracyjny</li> <li>- komputer przenośny dla prowadzącego zajęcia wraz z oprogramowaniem zainstalowanym na dostarczanych mikroskopach.</li> </ul> <p>3. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi także doposażenie zestawu zwane dalej „doposażeniem”, o parametry i właściwości opisane w załączniku 7 pkt. 2 do SIWZ. Pierwszą kategorię stanowią funkcje i konstrukcja mikroskopów AFM, które znacząco ułatwiają pracę w warunkach dydaktycznych. Drugą kategorią są dodatkowe funkcje pomiarowe mikroskopów AFM. Trzecią kategorią jest doposażenie mikroskopu STM. Zamawiający dopuszcza doposażenie o wszystkie bądź wybrane przez Wykonawcę elementy. Doposażenie jest drugim obok „CENY” kryterium oceny ofert – „Kryterium Przedmiotowe” – szczegółowa punktacja zawarta jest w rozdziale XII. SIWZ „Kryteria oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty”. Wykonawca może uzyskać dodatkowo maksymalnie 60 pkt. jeżeli oferta zapewni, że w skład zestawu w przynajmniej jednym mikroskopie znajdują</p>

## Dostawa zestawu mikroskopów dydaktycznych w ramach Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej ZP/259/050/D/11

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
	<p>jeżeli oferta zapewni, że w skład zestawu w przynajmniej jednym mikroskopie znajdzie się dodatkowy sprzęt, parametr, funkcja. Uwaga! Doposażenie mikroskopów AFM nie musi znaleźć się w jednym mikroskopie. Zamawiający dopuszcza zainstalowanie dodatkowego sprzętu w rozbiciu na 3, pod warunkiem, że sposób konfiguracji gwarantuje prawidłową pracę. Doposażenie musi być kompatybilne z mikroskopami spełniającymi minimalne parametry przedstawione w załączniku 7 pkt 1 a), b) i c) do SIWZ. W skład każdego mikroskopu wchodzi również kompatybilny komputer wraz z oprogramowaniem zapewniającym sterowanie pracą mikroskopu, opracowanie i prezentację danych pomiarowych. Szczegóły odnośnie licencji na oprogramowanie zawarte jest w § 5 wzoru umowy będącym załącznikiem nr 5 do SIWZ.</p> <p>4. Dostawa ma odbyć się w miejsce wskazane w Specyfikacji w rdz. III pkt 2 SIWZ, wraz z instancją i dwu dniowym szkoleniem instruktazowym. Dostawa zostanie uznana za zrealizowaną w momencie podpisania protokołu odbioru – załącznik nr 6 do SIWZ bez zastrzeżeń przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczanego zestawu Zamawiający odmówi odbioru. W przypadku zaistnienia wyżej wymienionej sytuacji naliczone zostaną odsetki karne – szczegółowe informacje dotyczące warunków odbioru i szkolenia zawarte są we wzorze</p>	<p>dotatkowe wymienione funkcje (z wyłączeniem „Konstrukcja mikroskopów AFM umożliwiająca wymianę sondy skanującej bez konieczności justowania układu lasera (detekcyjna belka)” ten parametr powinien znaleźć się we wszystkich mikroskopach AFM). Uwaga! Doposażenie mikroskopów AFM nie musi znaleźć się w jednym mikroskopie. Zamawiający dopuszcza zainstalowanie dodatkowego sprzętu w rozbiciu na 3, pod warunkiem, że sposób konfiguracji gwarantuje prawidłową pracę. Doposażenie musi być kompatybilne z mikroskopami spełniającymi minimalne parametry przedstawione w załączniku 7 pkt 1 a), b) i c) do SIWZ. W skład każdego mikroskopu wchodzi również kompatybilny komputer wraz z oprogramowaniem zapewniającym sterowanie pracą mikroskopu, opracowanie i prezentację danych pomiarowych. Szczegóły odnośnie licencji na oprogramowanie zawarte jest w § 5 wzoru umowy będącym załącznikiem nr 5 do SIWZ.</p> <p>4. Dostawa ma odbyć się w miejsce wskazane w Specyfikacji w rdz. III pkt 2 SIWZ, wraz z instancją i dwu dniowym szkoleniem instruktazowym. Dostawa zostanie uznana za zrealizowaną w momencie podpisania protokołu odbioru – załącznik nr 6 do SIWZ bez zastrzeżeń przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczanego zestawu Zamawiający odmówi odbioru. W przypadku zaistnienia wyżej wymienionej sytuacji naliczone zostaną odsetki karne – szczegółowe informacje dotyczące warunków odbioru i szkolenia zawarte są we wzorze</p>

## Dostawa zestawu mikroskopów dydaktycznych w ramach Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej ZP/259/050/D/11

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
	umowy będącym załącznikiem nr 5 do SIWZ.	Nie dopuszcza się ofert częściowych. Nie dopuszcza się ofert wariantowych.
<p>III.2) WARUNKI UDZIAŁU</p> <p>III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:</p>	<p>b) posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaze, że zrealizował należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dostawy w skład, których znalazły się przynajmniej cztery mikroskopy. Łączna wartość wskazywanych mikroskopów nie może być mniejsza niż 550 000,00 zł brutto. W przypadku gdyby Wykonawca wykazał wartość w innej walucie niż PLN. Zamawiający w celu przeliczenia podanych kwot przyjmie średni kurs NBP z miesiąca wykonania wskazywanej dostawy.</p>	<p>Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaze, że zrealizował należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dostawy (maksymalnie cztery, minimalnie jedna dostawa) w skład, których znalazły się cztery mikroskopy. Łączna wartość wskazywanych mikroskopów nie może być mniejsza niż 550 000,00 zł brutto. W przypadku gdyby Wykonawca wykazał wartość w innej walucie niż PLN. Zamawiający w celu przeliczenia podanych kwot przyjmie kurs NBP biorąc pod uwagę „Tabelę średnich kursów walut w roku” (dostępna na stronie <a href="http://www.nbp.pl">www.nbp.pl</a>) uwzględniając datę wykonania wskazywanej dostawy.</p>
<p>IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA</p> <p>IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć odpowiednie pole</p>	<p>Kryteria- Waga</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cena- 40</li> <li>2. Możliwość wykonywania litografii z importowanych plików graficznych (BMP, JPEG, GIF) i grafiki wektorowej w przynajmniej jednym mikroskopie AFM Waga - 5</li> <li>Stolik mikrometryczny o przesuwie większym od 10 mm x 10 mm w przynajmniej jednym mikroskopie AFM waga 10</li> <li>Konstrukcja głowicy umożliwiająca pomiar próbek bez ograniczenia ich rozmiaru i wagi w przynajmniej jednym mikroskopie AFM waga -10</li> <li>5. Możliwość dokonywania pomiarów Mikroskopii sił magnetycznych,</li> </ol>	<p>Kryteria- Waga</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Najniższa Cena- 40</li> <li>2. Konstrukcja głowicy w przynajmniej jednym mikroskopie AFM umożliwiającą pomiar próbek bez ograniczenia ich rozmiaru i wagi- 10</li> <li>3. Konstrukcja mikroskopów AFM umożliwiającą wymianę sondy skanującej bez konieczności justowania układu lasera (detekcyjna belka)- 10</li> <li>4. Funkcja - Wykonywania pomiarów Mikroskopii sił magnetycznych w przynajmniej jednym mikroskopie AFM - 10</li> <li>5. Dopuszczenie mikroskopu STM – o głowicę mikroskopu do pomiaru małych prądów tunelowych o zakresie pomiarowym minimum od 0,03 nA do 15nA- 10</li> <li>6. Stolik mikrometryczny o przesuwie co najmniej 10 mm x 10 mm- 5</li> <li>7. Możliwość wykonywania litografii z importowanych plików graficznych (BMP,</li> </ol>



## Dostawa zestawu mikroskopów dydaktycznych w ramach Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej ZP/259/050/D/11

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
	wraz z 60 sondami do trybu MFM w przynajmniej jednym mikroskopie AFM waga- 10 6. Możliwość dokonywania pomiarów sił elektrostatycznych, wraz z 30 sondami do trybu EFM w przynajmniej jednym mikroskopie AFM waga -5 7. Możliwość dokonywania pomiarów mikroskopii rozptyłu rezystancji w przynajmniej jednym mikroskopie AFM waga- 5 8. Dopuszczenie mikroskopu STM – o głowicę mikroskopu do pomiaru małych prądów tunelowych o zakresie pomiarowym minimum od 0,02nA do 15nA waga -15	JPEG, GIF) i grafiki wektorowej w przynajmniej jednym mikroskopie AFM- 5 8. Możliwość dokonywania pomiarów sił elektrostatycznych w przynajmniej jednym mikroskopie AFM, wraz z 30 sondami do trybu EFM- 5 9. Możliwość dokonywania pomiarów mikroskopii rozptyłu rezystancji przez przynajmniej jeden mikroskop AFM- 5.

### VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty:	Zamiast:		Powinno być:	
	(dd/mm/yyyy)	(gg:mm)	(dd/mm/yyyy)	(gg:mm)
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego	06/10/2011	10:00	20/10/2011	10:00
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu	06/10/2011	10:00	20/10/2011	10:00
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert	06/10/2011	10:30	20/10/2011	10:30

## Dostawa zestawu mikroskopów dydaktycznych w ramach Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej ZP/259/050/D/11

### VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	
<b>Oficjalna nazwa:</b>	
<b>Adres pocztowy:</b>	
Miejscowość:	Kod pocztowy:
Państwo:	
<b>Punkt kontaktowy:</b>	Tel.:
Osoba do kontaktów:	
E-mail:	Faks:
<b>Adresy internetowe (jeżeli dotyczy)</b>	
Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):	
Adres profilu nabywcy (URL):	

### VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym należy dodać tekst	Tekst do dodania

### VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE (jeżeli dotyczy)

7. Zamawiający wymaga, aby do oferty dołączone były również następujące dokumenty:

- oferta - załącznik nr 1 do SIWZ
- Opis oferowanej dostawy- urządzeń – według załącznika nr 8 do SIWZ
- instrukcję obsługi oferowanych mikroskopów w języku polskim lub angielskim.

### VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

27/09/2011 (dd/mm/rrrr)